چکیدہ

سولفید استرانسیم خالص و حاوی ناخالصی سریم با روش پخش حالت جامد، سنتز و تشکیل فاز بلوری این نمونهها با استفاده از آنالیز پراش پرتو ایکس تایید شد. در بخش شبیهسازی، با محاسبهی پارامتر شبکهی تعادلی و انرژی همدوسی برای حالتهای مختلف جانشینی و بیزنشینی اتم سریم، ساختار Sr₂₆CeS₂₇ به عنوان پایدارترین ساختار معرفی شد. روش های معمول و مدرن نظریهی تابعی چگالی در پیش بینی خواص الکترونی نمونه همراه با ناخالصی موفق نبودند.

Structural and electronic properties of Ce doped SrS : experimental and computational study Karimi, Hossein¹; Hashemifar, Seyed Javad¹; Yazdanmehr, Mohsen²

¹ Department of Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan ² Department of Physics, Maleke-Ashtar University of Technology, Shahin Shahr

Abstract

SrS and SrS:Ce compounds were synthesized by Solid state diffusion method. The crystalline phase of the samples was confirmed using X-ray diffraction analysis. In the simulations, by computing of the cohesive energy and equilibrium lattice parameters of samples and comparing the results with experimental results, finally the $Sr_{26}CeS_{27}$ was introduced as the stable configuration. The electronic properties were calculated using conventional and modern DFT functionals.

PACS No. 11,1.

Fm3m و پارامتر شبکه تعادلی تجربی ۲۰۲٤ آنگستروم است. سولفید استرانسیم تحت فشار ۱۸ گیگاپاسکال تغییر فاز داده و به شکل ساختار CsCl در میآید [۳]؛ در این حالت ماده رفتاری فلزی خواهد داشت، به همین علت این فاز ماده مورد توجه ما نمی باشد. سولفید استرانسیم در فاز NaCl از دیدگاه فنآوری از اهمیت بالایی برخوردار است و در زمینههای مختلف از جمله وسیلههای الکترونیکی و نوری، دزسنجی تابشی و همچنین وسیلههای حساس به تابش فروسرخ به کار گرفته میشود؛ از همین رو در زمینههای تئوری و تجربی و به ویژه در حضور نقصهای نقطهای غیر ذاتی مورد توجه بسیار قرار گرفته است [۳, ٤]. در این مقاله سعی شده است خواص ساختاری سولفید استرانسیم در حضور ناخالصی سریم از دیدگاه محاسباتی و تجربی مورد بررسی قرار گیرد؛ و سپس با

مقدمه

بررسی نقصهای نقطهای غیرذاتی در یک بلور عایق یا نیمهرسانا و همچنین شناخت صحیح ترازهای انرژی ایجاد شده حاصل از این نقصها در گاف نواری عایق یا نیمهرسانا، میتواند در پیدا کردن درکی صحیح از ماهیت فیزیکی مواد مورد بررسی بسیار مؤثر باشد. اولین گام در این مسیر توصیف درست خواص ساختاری مادههای مورد بررسی است؛ در کنار روشهای تجربی، میتوان از شبیهسازی به عنوان ابزاری قدرتمند و کم هزینه برای توصیف و حتی پیشبینی خواص ساختاری بهره گرفت [۱, ۲]. در صورتی که این گام به درستی پشت سر گذاشته شود میتوان سایر خواص با اهمیت مواد مختلف و در نهایت پدیدههای حاکم بر آنها را پیشبینی نمود. سولفید استرانسیم یک نیمرسانای مهم است که در شرایط عادی به شکل ساختار NaCl متبلور میشود؛ این ساختار دارای گروه فضایی

استفاده از تابعیهای استاندارد نظریه تابعی چگالی، به محاسبهی خواص الکترونی این ماده و تاثیر ناخالصی در آن بپردازیم.

روش انجام محاسبات

نظریه تابعی چگالی از بین تمام روش های ابتدا به ساکنِ مکانیک کوانتمی به خاطر ویژگی های بسیار خوب این نظریه در بررسی خواص سیستم های پیچیدهی الکترونی به طور ویژه ای برجسته شده است؛ مهمترین ویژگی کدهای محاسباتی برمبنای نظریه تابعی چگالی، انجام محاسبات برای طیف وسیعی از مواد است که باعث شده این نظریه به روش انتخابی برای شبیه سازی بسیاری از مواد تبدیل شود [٥]. در این پژوهش از کد محاسباتی WIEN2k که بر مبنای نظریه تابعی چگالی و پتانسیل کامل است، استفاده شده است.

روشهای تجربی

سنتز بلور سولفید استرانسیم خالص و حاوی ناخالصی سریم

در این پژوهش، سنتز یودر سولفید استرانسیوم خالص (SrS) و همچنین حاوی ناخالصی سریم (SrS:Ce) در فاز بلوری با استفاده از روش پخش حالت جامد انجام گرفت. مواد اولیه به کار رفته برای سنتز ترکیب خالص و حاوی ناخالصی در این روش، شامل مواد $Ce(NO_3)_3.6H_2O \ \ (({\tt q}{\tt q},{\tt h}'.) \ \ Na_2S_2O_3.5H_2O \ \ (({\tt q}{\tt q},{\tt q}'.) \ \ SrSO_4$ و (۱۹۹,۹۹)، ethanol و (۹۹,۹۹) محصولات (۱۹۹,۹۹)، محصولات (۱۹۹,۹۹) و شرکت مرک (Merck) میباشند. به منظور سنتز پودر سولفید استرانسيوم خالص، تركيب استوكيومتري مواد اوليه بهجز سريم نیترات در یک هاون عقیق، با یک ترتیب مناسب به طور کامل مخلوط و تحت سایش قرار گرفت. در سنتز SrS:Ce، به منظور پخش همگن سریم در ماده میزبان، مقدار ۲ درصد مولی سریم نيترات در اتانول حل شد و بر روى پودر مخلوط شده از مواد اوليه، ریخته شد و سپس بعد از مخلوط شدن، درون یک بوتهی آلومینا انتقال داده شد. این بوته درون یک بوتهی چینی بزرگتر قرار داده شده و اطراف بوتهی کوچکتر با کربن پُر شد و در نهایت بوتهی بزرگ توسط یک درب، پوشانده شد. پس از آن، بوته بزرگ در یک کوره سربسته که قبلا به دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد رسیده بود، تحت اتمسفر احیاکننده کربن (به منظور تبلورسازی ماده به فاز NaCl) قرار داده شد. در این مرحله، جداسازی یونهای اضافه از

محصول واکنش اتفاق میافتد و اثری از آنها در آنالیز عنصری (که در اینجا ارائه نشده است) دیده نشد. بوته پس از ۲ ساعت از کوره خارج شد و در دمای اتاق سرد شد. پس از سرد شدن، به منظور حصول پودر با اندازه ذرات یکسان، توسط هاون عقیق ساییده شد. در نهایت پودر حاصل شده با روش پرس سرد، به شکل قرص با قطر ۸ میلی متر و ضخامت ۸/۰ میلی متر آماده گردید. غلظت ناخالصی در ساختار سولفید استرانسیم در حدود ۲ درصد مولی می باشد.

نتايج و محاسبات

ساختار سلول واحد

با بهرهگیری از پارامتر شبکه تعادلی تجربی، نمودار انرژی برحسب حجم را با استفاده از تابعی تبادلی همبستگی تقریب شیب تعمیم یافته، در پنج نقطه متفاوت برای ساختار بلوری سولفید استرانسیم محاسبه کردیم. با توجه به این نمودار و برازش مورناگان انجام شده پارامتر شبکهی تعادلی مقدار ۲٬۰۶ آنگستروم بدست آمد؛ این مقدار تطابق خوبی با مقدار تجربی دارد.

ساختار ابرياخته

به منظور شبیه سازی ساختار سولفید استرانسیم حاوی اتم سریم (در حدود مقدار آلایش تجربی)، به ناچار مجبور به افزایش اندازه ی یاخته ی شبیه سازی شده می شویم. این امر به منظور رعایت درصد واقعی اتم ناخالصی امری اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین پارامتر شبکه ی اولیه را در هر راستا سه برابر کردیم؛ با این کار یک ابر یاخته شبکه ی اولیه را در هر راستا سه برابر کردیم؛ با این کار یک ابر یاخته می شود، با وارد کردن یک اتم ناخالصی در این ابریاخته غلظتی در می شود، با وارد کردن یک اتم ناخالصی در این ابریاخته غلظتی در مقادیر تجربی است و در نتیجه مقداری قابل قبول است. با توجه به مقادیر تجربی است و در نتیجه مقداری قابل قبول است. با توجه به مختلف در نظر گرفته شد. این حالتها شامل دو حالت جانشینی (با احتمال بیشتر نسبت به سایر حالتهای بین نشینی) می شود. در (با احتمال بیشتر نسبت به سایر حالتهای بین نشینی) می شود. در مورد حالتهای بین نشینی اگر مکعبی که یک اتم با سه همسایه اول، دو همسایه دوم و یکی از همسایههای سوم می سازد را در نظر

بگیریم فضای وسط این مکعب و همچنین فضای روی یکی از صفحههای آن برای جانشین شدن فضایی مناسب هستند. برای بین-نشینی اتمها حالتهای دیگری را نیز می توان در نظر گرفت، اما با توجه به فضای کم بین اتمها، بیننشین شدن ناخالصی در مکانی غیر از دو حالت در نظر گرفته شده بسیار بعید است. شکل ۳ دو حالت ارائه شده برای بیننشینی ناخالصی را نمایش می دهد.



شکل ۱ : دو حالت متفاوت بیننشینی الف) اتم ناخالصی در مرکز مکعب ب) اتم ناخالصی روی یکی از وجههای مکعب

چهار ساختار اشاره شده در بالا همگی واهلش یافتند و پس از کمینهسازی انرژی پارامتر شبکه تعادلی برای آنها محاسبه گردید؛ سپس با استفاده از ساختار بهینه برای هر یک از حالتها انرژی همدوسی با استفاده از معادله (۱) محاسبه شد؛ در این رابطه انرژی ذرات منزوی از انرژی کل کسر می گردد. نتایج در جدول زیر ثبت شدهاند.

$$E_{coh} = E_{tot} - (nE_{Sr} + mE_S + E_{Ce}) \tag{(1)}$$

جدول ۱ : نتایج محاسباتی مربوط به حالتهای مختلف قرارگیری اتم سریم در سولفید استرانسیم. ساختار سوم مربوط به قرار گیری سریم وسط مکعب و ساختار چهارم مربوط به قرارگیری سریم روی وجه مکعب است.

انرژی همدوسی (Rv)	پارامتر شبکه تعادلی (Å)	ساختار	
(5)	(-1)		
-11/91	1/10	$Sr_{26}CeS_{27}$	
-1V/11	۱۸/۲۸	Sr ₂₇ S ₂₆ Ce	
-1V/V•	١٨/٣٣	Sr ₂₇ S ₂₇ Ce (1)	
-11/71	١٨/٣٨	Sr ₂₇ S ₂₇ Ce (2)	

با توجه به اختلاف زیاد انرژی همدوسی اولین ساختار نسبت به سایر ساختارها، به نظر میرسد این ساختار پایداری بیشتری داشته باشد. از طرفی در ساختار اول پارامتر شبکه پس از واهلش و بهینه-سازی، از مقدار مربوط به حالت بدون ناخالصی یعنی ۱۸/۱۸ آنگستروم کمتر شده است در حالی که در سایر موارد این مقدار

نسبت به مقدار اولیه افزایش یافته است. نتیجه گیری دقیق تر را به بعد از ارائه نتایج تجربی موکول میکنیم.

نتايج آناليز ساختاري XRD

تایید تشکیل فاز بلوری نمونه های سنتز شده با استفاده از آنالیز پراش پرتو ایکس انجام شد و در شکل ٤ نشان داده شده است. الگوی پراش پرتو ایکس از نمونه های سنتز شده، نشان داد که تطابق بسیار خوبی با کارت استاندارد 0659-002-00 مربوط به ساختار بلوری سولفید استرانسیوم در فاز نمک طعام دارد. ثابت شبکه بلوری برای نمونه خالص برابر با ۲٬۰۰ آنگستروم و برای نمونه یه همراه با ناخالصی سریم برابر با ۵/۹۷ محاسبه گردید.



شکل ۲ : آنالیز پراش پرتو ایکس از بلور سولفید استرانسیم خالص و همراه با ناخالصی عنصر سریم.

مقایسهی طرح پراش نمونهی خالص و نمونهی همراه با ناخالصی سریم، نشان میدهد که حضور عنصر سریم در ماده میزبان (سولفید استرانسیم) موجب جابجایی قلههای پراش به سمت زوایای بزرگتر نسبت به نمونهی خالص می گردد؛ به طور مثال برای زاویهی ۲۹ درجه بهصورت شکل کوچکتر در نمودار شکل ٤ نشان داده شده است. همچنین فاصلهی بین صفحات بلورین و درنتیجه ثابت شبکه-که جزییات آن در جدول ۲ آورده شده است. در نمونهی ناخالص نسبت به نمونهی خالص قلهی جدیدی ایجاد نشده و قلههای قبل حفظ شدهاند، بنابراین می توان گفت سریم در ساختار سولفید استرانسیم بیننشین نشده است، چرا که در صورت بیننشینی نظم صفحات تغییر می کرد. از طرف دیگر با توجه به این که پس از

حضور سریم در ماده میزبان پارامتر شبکه تعادلی کاهش مییابد می-توان به نتایج جالبی دست یافت. در ساختارهای شبیهسازی شده کاهش پارامتر شبکه پس از آلایش را فقط در نمونهی جانشین شده به جای اتم استرانسیم مشاهده کردیم بنابراین با در نظر گرفتن سایر بحثهای صورت گرفته می توان این ساختار را به عنوان پایدارترین ساختار برای جانشینی اتم سریم در استرانسیم سولفید معرفی نمود.

جدول ۲ : نتایج طرح پراش پرتو ایکس برای بلور سولفید استرانسیم خالص و آلاییده شده با عنصر سریم.

Lattice parameter (Å)	Lattice spacing (Å)	hkl	2θ (deg)	نمونه
٦/٠١	٣/٤٧	111	Y0/7V	المتس
٦/٠٠	٣/٠٠	۲	Y9/V0	ر استراز خالص
०/९९	۲/۱۲	۲۲.	٤٢/٥٦	سولفيا -
٥/٩٧	٣/٤٥	111	Y0/V0	ند بستم ب
٥/٩٨	४/९९	۲	29/11	د استرا وی سرا
०/९٦	۲/۱۱	۲۲.	٤٢/٦٥	سولفير حا

ساختار نواري

ساختار نواری بلور خالص سولفید استرانسیم با استفاده از تابعی-های مختلف محاسبه گردید؛ در تمامی موارد گاف این بلور غیرمستقیم بدست آمد که مقادیر آن در جدول ۳ آورده شدهاند. در مقایسه با مقادیر تجربی بهترین نتیجه مربوط به استفاده از تابعی مقایسه با مقادیر تجربی بهترین نتیجه مربوط به استفاده از تابعی مقایسه با مقادیر تجربی بهترین نتیجه مربوط به استفاده از تابعی مقایسه با مقادیر تجربی میکند، در حالی که این ماده فلز نبوده و سیستم را فلز پیشبینی میکند، در حالی که این ماده فلز نبوده و نتایج تجربی، مانند آنالیز جذب و فوتولومینسانس (که در اینجا ارائه نشده است) نشان داد که به صورت یک نیمرسانا ظاهر می شود. ساختار نواری بلور خالص و بلور حاوی ناخالصی در شکل ۵ آورده شده است.

جدول ۳ – گافنواری بلور سولفید استرانسیم خالص و اَلاییده شده با ناخالصی سریم با استفاده از تابعیهای مختلف بر حسب الکترون ولت.

تجربی [۳]	OEE+TB+mBJ[¹]	PBE+U	PBE	نمونه
٤/٣٢	٤/٣١	-	۲/۵۳	SrS
-	فلز	فلز	فلز	SrS:Ce



شکل ۳: ساختار نواری های محا سبه شده؛ الف) سولفید ا ستران سیم حاوی ناخالصی سریم با استفاده از تابعی PBE. ب) سولفید استرانسیم با استفاده از تابعی OEE+TB-mBJ. ج) سولفید استرانسیم با استفاده از تابعی PBE.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به نتایج آنالیز پراش پرتو ایکس می توان با قطعیت فرضیه بیننشینی ناخالصی سریم در سولفید استرانسیم را کنار گذاشت؛ در بین دو حالت جانشین شده با توجه به این که در محاسبات انرژی همدوسی ساختار Sr₂₆CeS₂₇ نسبت به ساختارهای دیگر مقدار کمتری بدست آمد، می توان پیش بینی هایی انجام داد و این ساختار را پایدارتر دانست. با مقایسهی تغییرات پارامتر شبکه تعادلی سولفید استرانسیم آلاییده شده با سریم نسبت به نمونه خالص در محاسبات مشاهده شد که تنها در ساختار را می توان مشابه با نتایج تجربی ظاهر می گردد. بنابراین، این ساختار را می توان به عنوان پیکربندی پایدار سولفید استرانسیم آلاییده شده با عنصر سریم معرفی نمود. خواص الکترونی این ساختار با استفاده از نظریه تابعی چگالی استاندارد به درستی قابل پیش بینی نیست، بنابراین از جمله راههای پیشرو می توان به استفاده از تابعیهای ترکیبی یا نظریه تابعی چگالی وابسته به زمان اشاره نمود.

مرجعها

- C. Freysoldt, B. Grabowski, T. Hickel, J. Neugebauer, G. Kresse, A. Janotti, *et al.*, "First-principles calculations for point defects in solids," *Reviews of modern physics*, vol. 86, p. 253, 2014.
- [2] E. G. Yukihara and S. W. McKeever, Optically stimulated luminescence: fundamentals and applications: John Wiley & Sons, 2011.
- [3] K. Syassen, "Pressure-Induced Structural Transition in SrS," physica status solidi (a), vol. 91, pp. 11-15, 1985.
- [4] R. Pandey and S. Sivaraman, "Spectroscopic properties of defects in alkaline-earth sulfides," *Journal of Physics and Chemistry of Solids*, vol. 52, pp. 211-225, 1991.
- [5] C.-K. Skylaris, "A benchmark for materials simulation," *Science*, vol. 351, pp. 1394-1395, 2016.
- [6] H. Karimi, S. J. Hashemifar, M. Alaei, and M. Yazdanmehr, "Accurate calculation of electronic structure of strongly correlated insulators and semiconductors in DFT," *Annual Physics Conference of Iran*, 2016.